

ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)
เครื่องวิเคราะห์หมู่พิจารณาโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์
(FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด

1. ความเป็นมา

เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer: FT-IR) เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์พยาณหลักฐานทางคดีในระดับยืนยันผล ที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ขั้นนำทั่วโลก เนื่องจากสามารถใช้ตรวจพิสูจน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถใช้ตรวจพิสูจน์วัตถุพยาณได้หลากหลาย โดยใช้หลักการในการศึกษาหมู่พิจารณาของโมเลกุล ของวัตถุที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลวและก๊าซ และแปลผลออกมาเป็นสเปกตรัม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด จึงสามารถนำมาเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ชี้ป่งและยืนยันข้อความต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง

เครื่องวิเคราะห์หมู่พิจารณาโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยนำมาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างประเภท สีรรถน์ สารระเบิด เส้นใย พลาสติก สารต้องสงสัยที่ไม่ทราบชนิด ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์และงานวิจัยให้สามารถบริการตรวจพิสูจน์ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และสามารถดำเนินการตรวจพิสูจน์และวิจัยวัตถุพยาณประเภทสีรรถน์ เพื่อพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หมู่พิจารณาของสารโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) โดยนำมาใช้กับตัวอย่างประเภท สีรรถน์ สารระเบิด เส้นใย พลาสติก สารต้องสงสัยที่ไม่ทราบชนิด

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อุปราชว่างเด็กกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมู่พิจารณาโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ (นางทัศมนต์ คงอุป) ประธานกรรมการ	ลงชื่อ (นายรณชัย อิทธิวรรษพงศ์) กรรมการ	ลงชื่อ (นางสาววิชญุดา วิชayanฤพล) กรรมการ	ลงชื่อ (นายณัฐพล ลิขิทธนาณัท) กรรมการ
.....
.....

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดารึอนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่าแล้ว

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดข้างต้นทั้งหมดกับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิงแก้ไขตัวลักษณะต้องห้ามขึ้นได้โดยหมายเลขอื่นที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งไปพร้อมกับเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้ส่งให้ระบุหมายเลขข้อในเอกสารอ้างอิงแก้ไขตัวลักษณะต้องห้ามตามตัวอย่างตาราง ดังนี้

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ	เอกสารอ้างอิง (ระบุหมายเลขหน้า)

4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่ชนิดและปริมาณของสาร โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรด ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของแหล่งกำเนิดแสง, ระบบออบติก, ส่วนของซอฟแวร์ควบคุมการทำงาน, ส่วนประมวลผล และอุปกรณ์ประกอบ ในการเตรียมตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์งานวิเคราะห์การปนเปื้อนงานวิเคราะห์ชิ้นงานด้านเชื้อวิทยาพอลิเมอร์ และวัสดุศาสตร์ รวมถึงงานวิเคราะห์ชิ้นของพิล์มหรือ Laminate ควบคุมการทำงานด้วย คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ATR, Reflection และ Transmission โครงสร้างของตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่อน และเคลือบสีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1) เครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometer | จำนวน 1 ชุด |
| 2) เครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Microscope Spectrometer | จำนวน 1 ชุด |
| 3) ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล | จำนวน 1 ชุด |
| 4) อุปกรณ์ประกอบ | จำนวน 1 ชุด |

“ข้อเขตางาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมุนพังก์ชันโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ นายสมนต์ คงอยู่ ลงชื่อ นายธีรเดช อิทธิวรรณพงศ์ ลงชื่อ นางสาววิชุดา วิชayanupol ลงชื่อ นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท ลงชื่อ นางสาวกัญญา อันชื่น
 (นางทัศมนต์ คงอยู่) (นายธีรเดช อิทธิวรรณพงศ์) (นางสาววิชุดา วิชayanupol) (นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท) (นางสาวกัญญา อันชื่น)
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

4.2.1 เครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometer มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตรวจทานนิตรารโดยอาศัยหลักการ Fourier Transform Infrared ควบคุมการทำงาน แสดงผล เก็บข้อมูล และประมวลผลวิเคราะห์ได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์
- 2) สามารถเลือกวิธีการวัดได้ตามความเหมาะสมของตัวอย่าง ได้แก่ การวัดการส่องผ่าน (Transmission) การสะท้อน (Reflectance) และการสะท้อนผ่านตัวกลาง (ATR)
- 3) มีแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด (IR Source) ให้แสงอินฟราเรดในช่วงกลาง (Mid IR) ช่วงการใช้งานได้ในช่วง $7,500 - 400 \text{ cm}^{-1}$ หรือกว้างกว่า
- 4) มีส่วนคัดเลือกช่วงแสง (Beam splitter) ชนิด Potassium Bromide (KBr) หรือชนิด Germanium coated KBr หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- 5) มีชุดตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นชนิด Deuterated Triglycine sulfate Detector (DTGS) หรือ ชนิด DLATGS (deuterated L-alanine doped triglycene sulphate) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า มีช่วงการใช้งาน $7600-450 \text{ cm}^{-1}$ หรือกว้างกว่า
- 6) มี Interferometer เพื่อใช้ปรับระบบกระจกเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
- 7) มีค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-noise ratio) $50,000 : 1$ ที่ 4 cm^{-1} เวลา 1 นาที หรือดีกว่า
- 8) มีความแม่นยำเทียบตามเลขคลื่น (Wavenumber Precision หรือ Wavenumber Reproducibility) ไม่มากกว่า 0.02 cm^{-1}
- 9) มีค่าความถูกต้องในการอ่านเลขคลื่น (Wavenumber accuracy) ไม่มากกว่า 0.01 cm^{-1} หรือดีกว่า
- 10) มีค่าความละเอียดในการแยกพีค (Spectral Resolution) เลือกค่าได้ตั้งแต่ 0.5 cm^{-1} หรือดีกว่า
- 11) มีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง (Performance Verification) พร้อมด้วยวัสดุมาตรฐานอ้างอิงที่มีใบรับรอง NIST Traceability Certificate
- 12) ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ในอนาคตได้
- 13) คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง FT-IR Spectrometer จำนวน 1 ชุด และ FT-IR Microscope จำนวน 1 ชุด กรณีเครื่องทำงานแยกกัน หรือคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง FT-IR Spectrometer และ FT-IR Microscope กรณีทำงานร่วมกัน จำนวน 1 ชุด
 - 13.1) ชุดคอมพิวเตอร์ (สำหรับควบคุมเครื่องมือ) มีหน่วยประมวลผล (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 แกนหลัก (24 core) และ 32 แกนเสมือน (32 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.0 GHz
 - 13.2) มีระบบปฏิบัติการ Windows® 64 bit ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนดพร้อมลิขสิทธิ์ (license) การใช้งานซอฟต์แวร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) เวอร์ชันปัจจุบัน พร้อมลิขสิทธิ์ (license) การใช้งานซอฟต์แวร์
 - 13.3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
 - 13.4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์ที่มุ่งพิสูจน์โดยอาศัยสืบอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____	ลงชื่อ _____
(นางทัศมนต์ คงอยู่) ประธานกรรมการ	(นายณัชัย อิทธิราชนพวงศ์) กรรมการ	(นางสาววิชชuda วิชayanฤพล) กรรมการ	(นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท) กรรมการ	(นางสาวกัญญา อัมชื่น) กรรมการ

- 13.5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 13.6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 13.7) มีแบนพิมพ์และเมาร์
- 13.8) มีจอแสดงภาพสีแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว ความละเอียดระดับ 4K
- 14) มีโปรแกรมควบคุมการทำงาน แสดงผล เก็บข้อมูล และประมวลผลวิเคราะห์ของเครื่อง FT-IR Spectrometer และ FT-IR Microscope ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น Version ล่าสุด ณ วันส่งมอบเครื่องมือ
- 15) มีฟังก์ชั่นในการจัดการスペกตรัม อาทิ การปรับความเรียบของスペกตรัม (smooth) การปรับแนวฐานスペกตรัม (Baseline correction) การระบุตำแหน่งยอดพีค (peak) การส่งออกไฟล์ เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรมสเปรดชีส เช่น MS Excel และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิเคราะห์
- 16) มีโปรแกรม Spectrum search เพื่อค้นหาสเปกตรัมของสารตัวอย่างเทียบกับห้องสมุดスペกตรัม และโปรแกรมสามารถเพิ่มสเปกตรัมและสร้างห้องสมุดスペกตรัมเองได้โดยผู้ใช้งาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
- 17) อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเครื่อง FT-IR Spectrometer
- 17.1) สารดูดความชื้น (Dessicant) สำรองสำหรับเครื่อง FT-IR เพียงพอสำหรับการเปลี่ยน 1 ครั้ง
 - 17.2) อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างแบบส่องผ่าน (Transmission)
 - 17.2.1) ฐานและชุดยึดจับตัวอย่างแบบแม่เหล็ก (Magnetic sample holder) จำนวน 1 ชุด
 - 17.2.2) ชุดทดสอบตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ของเหลว (Demountable cell) จำนวน 1 ชุด
 - 17.3) อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสะท้อนผ่านตัวกลาง (Attenuated Total Reflectance: ATR)
 - 17.3.1) ชุดอุปกรณ์วัดการสะท้อนแสงของสารชนิด ATR แบบสะท้อนครั้งเดียว (Single Reflection) ที่สามารถควบคุมการทำงานและแสดงค่าแรงกดเพื่อป้องกันความเสียหายของคริสตัลจากแรงกด และคริสตัลนำแสงอินฟราเรด (ATR Prism) จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
 - (1) เพชร (Diamond)
 - (2) เจอร์เมเนียม (Germanium: Ge)
 - 17.3.2) ชุดอุปกรณ์วัดการสะท้อนแสงของสารชนิด ATR แบบสะท้อนหลายครั้ง (Multiple Reflection) และคริสตัลนำแสงอินฟราเรด (ATR Prism plate) จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
 - (1) ZnSe, 45° incident angle สำหรับวิเคราะห์ของแข็ง พร้อมหัวกด (Gripper หรือ Clamp)
 - (2) ZnSe, 45° incident angle สำหรับวิเคราะห์ของเหลว พร้อม Cover สำหรับปิดตัวอย่าง

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมุนฟังก์ชันโดยอาศัยรัศมิอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ <u>ณัฐ พัฒนา</u>	ลงชื่อ <u>สมนัชัย อิทธิราช</u>	ลงชื่อ <u>นฤมล วิชัยกุพล</u>	ลงชื่อ <u>นัยณัฐพล ลิขิตธนาณัท</u>	ลงชื่อ <u>นราภรณ์ วงศ์กาญจน์</u>
(นางทัศมนต์ คงอย)	(นายณัชัย อิทธิราช)	(นางสาววิชัยกุพล วิชัยกุพล)	(นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท)	(นางสาวภาณุญา อันชิน)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

4.2.2 เครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Microscope Spectrometer มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตรวจทางนิวเคลียร์ โดยอาศัยหลักการ Fourier Transform Infrared ควบคุมการทำงาน แสดงผล เก็บข้อมูล และประมวลผลวิเคราะห์ได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- 2) เป็นเครื่องมือที่สามารถซื้อต่อกับเครื่อง FT-IR Spectrometer ในข้อ 4.2.1 ข้อ 13) ได้ หรือเป็นเครื่อง FT-IR Microscope แบบเดี่ยว แยกการทำงานกับเครื่อง FT-IR Spectrometer
- 3) สามารถเลือกวิธีการวัดได้ตามความเหมาะสมของตัวอย่าง ได้แก่ การวัดการส่องผ่าน (Transmission) การสะท้อน (Reflectance) และการสะท้อนผ่านตัวกลาง (ATR)
- 4) มีแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด (IR Source) ให้แสงอินฟราเรดในช่วงกลาง (Mid IR) ช่วงการใช้งานได้ในช่วง $7,500 - 400 \text{ cm}^{-1}$ หรือกว้างกว่า ติดตั้งในตัวเครื่อง FT-IR หรือ FT-IR Microscope
- 5) มีส่วนคัดเลือกช่วงแสง (Beam splitter) ชนิดโพแทสเซียมไบรอนิต (KBr) หรือ ZnSe หรือชนิด Germanium coated KBr หรือดีกว่าหรือเทียบเท่า ติดตั้งในตัวเครื่อง FT-IR หรือ FT-IR Microscope
- 6) มีชุดตรวจวัด Detector เป็นแบบ MCT, MCT/A หรือชนิด T2SL หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า มีช่วงการใช้งาน $5,000 - 700 \text{ cm}^{-1}$ หรือกว้างกว่า
- 7) มี IR Objective และ Condenser สำหรับขยายภาพขนาดเล็กกำลังขยายไม่น้อยกว่า 8 เท่า
- 8) มี IR Polarizer ที่สามารถทำงานแบบส่องผ่าน (Transmission)
- 9) สามารถปรับความชัดของภาพแบบอัตโนมัติ (Auto Focus) โดยแสดงภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสามารถทำการบันทึกภาพได้ พร้อมทั้งควบคุมการทำงานผ่าน Software แบบอัตโนมัติ
- 10) มีฐานวางตัวอย่างเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ (Motorized sample stage) สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทั้งแนวแกน X Y และ Z ควบคุมการทำงานจากซอฟต์แวร์
- 11) มีฟังก์ชันสามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบเลือกจุดที่สนใจ, แบบเส้น (Line) และพื้นที่ (Mapping) ได้
- 12) มีโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่าง ที่สามารถวัดขนาดและจำนวนของ Particle ได้
- 13) มีโปรแกรม spectrum search เพื่อค้นหาスペกตรัมของสารตัวอย่างเทียบกับห้องสมุดスペกตรัม และโปรแกรมสามารถเพิ่มスペกตรัมและสร้างห้องสมุดスペกตรัมเองได้โดยผู้ใช้งาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
- 14) มีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง (Performance Verification) พร้อมด้วยวัสดุมาตรฐานอ้างอิงที่มีใบรับรอง NIST Traceability Certificate
- 15) อุปกรณ์ประกอบสำหรับชุด FT-IR Microscope
 - 15.1) ชุดยีดจับตัวอย่างขนาดเล็ก Micro Compression Cell ชนิด Diamond window สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างแบบส่องผ่าน (Transmission) จำนวน 1 ชุด
 - 15.2) อุปกรณ์วัดการสะท้อนแสงของสารชนิด ATR (Attenuated Total Reflectance) แบบสะท้อนครั้งเดียว (Single Reflection) โดยใช้คริสตัลนำแสงอินฟราเรด ชนิดเจอร์เมเนียม

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ <u>ดร. สมร วงศ์</u>	ลงชื่อ <u>นายณัชัย อิทธิวรรณพงศ์</u>	ลงชื่อ <u>นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท</u>	ลงชื่อ <u>นายวิภาณ คงชู</u>
(นางทัศมนต์ คงอยู่)	(นายณัชัย อิทธิวรรณพงศ์)	(นางสาววิชญาดา วิชยานุพล)	(นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

(Ge crystal) ที่สามารถควบคุมการทำงานและกำหนดแรงกดได้จาก Software เพื่อป้องกันความเสียหายของปลายทิปจากแรงกด จำนวน 1 ชุด

15.3) แผ่นสไลด์ เคลือบทอง (Gold plate) สำหรับวัดการสะท้อน จำนวน 5 แผ่น

15.4) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานด้านไมโครสโคป จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย Tweezers (straight), Tweezers (curved), Roller knife พร้อมใบมีดสำรอง จำนวน 5 อัน, Needle (straight), Needle (bent), Needle holder พร้อมเข็มสำรอง จำนวน 5 อัน และกรรไกร

15.5) ชุดเตรียมตัวอย่างเพื่อวัดตัวอย่างที่เป็น Laminate หรือ ชั้นพิล์มต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการส่องผ่าน (Micro-Vice with slice IR) จำนวน 2 ชุด

16) ถังบรรจุในໂຕຣເຈນເໜວ ພຣັ້ນໃນໂຕຣເຈນເໜວ (Liquid Nitrogen) สำหรับหล่อเย็นชุดตรวจวัด (Detector) ซึ่งมีรายละเอียดของถังบรรจุในໂຕຣເຈນເໜວ ແລະ ອຸປກຣົນປະກອບດັ່ງນີ້

16.1) ໂຄງສ້າງຕັ້ງປະຈຸບັນໂຕຣເຈນເໜວທຳຈາກໂລໜໍາດອລູມເນີຍນ

16.2) ຕັ້ງລັງມື້ຫຼ້ວ້ 2 ຂ່າງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ

16.3) ມີຂາດບຽນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 35 ລິຕຣ

16.4) ມີຮ້ານຮອງຄັ້ງລັບເລື່ອນສໍາຫັກການເຄື່ອນຍ້າຍ จำนวน 1 ชຸດ

16.5) ມີອຸປກຣົນສໍາຫັກວົດຮະດັບໃນໂຕຣເຈນເໜວ จำนวน 1 ชຸດ

16.6) ມີອຸປກຣົນສໍາຫັກຄວາມປລອດກັຍສ່ວນບຸກຄຸລ ໄດ້ແກ່ ແວ່ນຕານີຣກັຍ ແລະ ຄຸນມືອກັນ

ຄວາມເຢັນ จำนวน 1 ชຸດ

16.7) ມີອຸປກຣົນຊຸດຄ່າຍ (Dispenser), ໜ່ຶ້ວກໃສໃນໂຕຣເຈນເໜວ ແລະ ກຣວຍ จำนวน 1 ພຸດ

4.2.3 ທຸດຄອມພິວເຕັບປະມາລຸຜລ

1) ຄອມພິວເຕັບສໍາຫັກການປະມາລຸຜລ จำนวน 1 ພຸດ

1.1) ທຸດຄອມພິວເຕັບ (ສໍາຫັກຄວາມຄົງເຄື່ອງມືອ) ມີໜ່າຍປະມາລຸຜລ (CPU) ຂາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 24 ແກນຫລັກ (24 core) ແລະ 32 ແກນເສີມອືນ (32 Thread) ໂດຍມີຄວາມເຮົວສັງຄູານາພິກາສູງສຸດ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4.0 GHz

1.2) ມີຮະບບປະຈຸບັນ Windows[®] 64 bit ດາມມາຕຽບນີ້ໃນການກຳຫັດພວ້ນລີ້ຫສີທີ່ (license) ການໃໝ່ຈາກໂຟຣ໌ເວັຣ ແລະ ທຸດໂປຣແກຣມສຳນັກງານ (Microsoft Office) ເວັຣ໌ຂັ້ນປັຈຈຸບັນພວ້ນລີ້ຫສີທີ່ (license) ການໃໝ່ຈາກໂຟຣ໌ເວັຣ

1.3) ມີໜ່າຍຄວາມຈຳຫລັກ (RAM) ຊົນດີ DDR4 ຮັບເຖິງມີໜ່າດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 16 GB

1.4) ມີໜ່າຍຈັດເກີບຂໍ້ມູນ ຊົນດີ SATA ຮັບເຖິງມີໜ່າດຄວາມຈຸ່າມໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 TB

1.5) ມີໜ່າຍເຊື່ອມຕ່ອງຮະບບເຄື່ອງຂ່າຍ (Network Interface) ແບບ 10/100/1000 Base-T ຮັບເຖິງມີໜ່າດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ຊ່ອງ

1.6) ມີໜ່າຍເຊື່ອມຕ່ອງ (Interface) ແບບ USB 3.0 ຮັບເຖິງມີໜ່າດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ຊ່ອງ

1.7) ມີແປ່ນພິມພົມແລະ ເມາສ

1.8) ມີຈອແສດກພາສີແບບ LED ຂາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 27 ນິ້ວ ຄວາມຄະເອີຍຮະດັບ 4K

2) ທຸດສໍາຮອງຂໍ້ມູນແບບແມ່ຂ່າຍ (Network Attached storage) (NAS Storage) ປະກອບດ້ວຍ Hard Drive ທີ່ສາມາດສ່ວນຂໍ້ມູນໄດ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 10 TB

“ຂອບເຂດງານ (Terms of Reference :TOR) ເຄື່ອງວິເຄາະທີ່ໜູ້ພັງກີ່ນໂດຍອາຫັນໄວ້ຮັດ ວິວກັບກັດຈຸດທຽບນີ້

(FT-IR Microscope Spectrometer) ແລະ ອຸປກຣົນ 1 ພຸດ” ແກ້ໄຂຮັງທີ່ 1

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นางทัศนมณฑ์ คงอยู่) ประธานกรรมการ	(นายรณชัย อิทธิอรอนงค์) กรรมการ	(นางสาววิชชุดา วิชayanukul) กรรมการ	(นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท) กรรมการ	(นางสาวกานจนາ อันชิน) กรรมการ

3) มีโปรแกรมการคำนวณสถิติที่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ Principal component analysis (PCA) หรือ Principal component regression (PCR) , และ Partial Least Square (PLS) เป็นอย่างน้อย ในเครื่องมือ หรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ประมวลผล

4) ติดตั้งโปรแกรมสำหรับประมวลผล ให้สามารถทำการประมวลผลได้โดย ไม่จำเป็นต้อง เชื่อมต่อกับเครื่องมือ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น Version ล่าสุด ณ วันส่งมอบเครื่องมือ

5) มีฐานข้อมูลอ้างอิง (Spectral Library) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น Version ล่าสุด ณ วันส่งมอบเครื่อง FT-IR ประกอบด้วย

5.1) ฐานข้อมูลอินฟราเรดスペกตรัมพื้นฐานของแบรนด์ผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า 9,000 สเปกตรัม

5.2) ฐานข้อมูลอินฟราเรด ATR สเปกตรัม ลิขสิทธิ์ของบริษัท S.T. JAPAN: ATR-FTIR Spectra Databases มีจำนวนไม่น้อยกว่า 32,000 สเปกตรัม ประกอบด้วย Forensic Database, Dyes, Pigments & Stains Database, Coatings Database, Paints Database, Essential Oils Database, Petrochemicals Databases, Lubricants Database, Fibers Databases, Defined Polymers & Polymer Additives Database, Commercial Polymers & Polymer Additives Database, White Powders Database, Solvents Database และ Microplastics & Related Compounds Database

6) ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามข้อ 4.2.1 ข้อ 13) และ 4.2.3 ข้อ 1) ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล กันและกันได้ด้วยระบบ Local Area Network (LAN)

4.2.4 อุปกรณ์ประกอบ

1) มีการติดตั้งระบบ Purge Gas เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบอุปกรณ์ภายใน เครื่องมือ ประกอบด้วย ถังแก๊สไนโตรเจนขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแก๊สไนโตรเจน ความบริสุทธิ์อย่าง 99.999 หรือดีกว่า และชุดควบคุมความดัน จำนวน 1 ชุด

2) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชนิด true online สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่อง FT-IR Spectrometer และ FT-IR Microscope ที่สามารถจ่ายกำลังไฟรวม ไม่น้อยกว่า 3 kVA เมื่อระบบไฟฟ้า ขัดข้อง

3) ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator) ขนาดความจุอย่างน้อย 70 ลิตร ที่สามารถตั้งค่าความชื้น และเมื่อแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ จำนวน 2 ตู้ พร้อมใบรับรอง (Certificate) สอบเทียบ ความชื้น 3 จุด ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำหนด

5. เงื่อนไขการติดตั้ง

5.1 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการสำรวจพื้นที่ก่อนการติดตั้ง และปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งทั้งระบบไฟฟ้า การต่อ สายดิน อุณหภูมิ ความชื้นและส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเครื่องมือ

5.2 ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีใบรับรองการติดตั้งเครื่อง (Installation qualification)

5.3 เครื่องมือที่จัดซื้อต้องเป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมู่พิเศษโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นางทัศมนันต์ คงอยู่) ประธานกรรมการ	(นายณัชัย อิทธิวรรธน์) กรรมการ	(นางสาววิชุดา วิชayanฤทธ) กรรมการ	(นายณัฐพล ลิขิตธนาณัท) กรรมการ	(นางสาวกัญญา อันชิน) กรรมการ

6. การรับประกันและการให้บริการหลังการติดตั้ง

6.1 ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง (Operational qualification : OQ) และการทวนสอบสมรรถนะของเครื่อง (Performance verification : PV) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีรายงานผลการทดสอบตามระบบคุณภาพ

6.2 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องมือรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันส่งมอบ

6.2.1 กรณีเครื่องชำรุดต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่/อุปกรณ์ใหม่จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดีภายในระยะเวลา 5 วันทำการ (ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่สมควร เช่น ต้องรออะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศ) โดยไม่มีคิดมูลค่าค่าบริการและอะไหล่ลดระยะเวลา 3 ปี

6.2.2 ผู้ใช้งานสามารถติดต่อซ่อมผู้เชี่ยวชาญได้ ผ่านทางออนไลน์ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย

6.3 ภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ขายต้องทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการบำรุงรักษาและสอบเทียบภายใน 7 วัน

6.4 ภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดการรับประกัน ผู้ขายต้องทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตามข้อตกลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากบริษัทผู้ผลิต โดยซ่อมบำรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ พร้อมรายงานผลการบำรุงรักษาและสอบเทียบภายใน 7 วัน และหากพบว่าเครื่องมือเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทจะต้องส่งซ่อมมาบริการโดยไม่มีคิดค่าบริการในส่วนของค่าแรง

6.5 มีคู่มือการใช้งานเครื่องทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งไฟล์ word และ PDF ต้นฉบับ

6.6 ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือโดยทีมงานซ่อมเทคนิคที่ชำนาญ และฝ่ายการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยไม่จำกัดเวลาในการฝึกอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการฝึกอบรม

6.7 มีทีมงานซ่อมเทคนิคที่ชำนาญและฝ่ายการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิต พร้อมแสดงให้รับรองความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บริการคำปรึกษาในการแก้ปัญหาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือ บริการซ่อมแซม ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

6.8 บริษัทผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในด้านการบริการหลังการขายต้องมีซ่อมพร้อมอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือ มีเอกสารรับรองการสำรองอะไหล่ภายในระยะเวลา 10 ปี และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกสายการผลิตอะไหล่

6.9 มีเอกสารรับรองหรือแสดงว่า เครื่องมือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 เป็นต้น หรือในระดับเทียบเท่าหรือดีกว่า

7. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบ และติดตั้งพัสดุพร้อมใช้งาน ภายใน 120 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์หมู่พิมพ์ชั้นโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นางทัศมนต์ คงอยู่) ประธานกรรมการ	(นายณัฐพol อิทธิราชพงศ์) กรรมการ	(นางสาววิชชุดา วิชยานุพol) กรรมการ	(นายณัฐพล ลิขิตยานันท์) กรรมการ	(นางสาวกัญญา อันชิน) กรรมการ

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หมวดงบลงทุน

9. ราคากลาง

7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

11. เงื่อนไขการชำระเงิน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะชำระเงินค่าพัสดุเต็มจำนวนมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบพัสดุแก่กลุ่มงานฯ และติดตั้งพร้อมใช้งานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา โดยได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

“ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) เครื่องวิเคราะห์หมู่พิสูจน์โดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ 1 ชุด” แก้ไขครั้งที่ 1

ลงชื่อ ณัฐวุฒิ บัวบก ลงชื่อ นรรศ บัวบก ลงชื่อ นร. ลงชื่อ นร. ลงชื่อ นร.
(นางทัศมนต์ คงอย) (นายรณชัย อิทธิวรรณพงศ์) (นางสาววิชชุดา วิชยานุพล) (นายณัฐพูล ลิขิตธนาบันท) (นางสาวกัญญา อันเชิง)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ